

Multi-Sample Nanoparticle Size Measurement System





nanoSAQLA로 측정을 간단하고 쉽게





최대 5종 샘플 연속측정 가능

오토샘플러 없이는 어려웠던 여러 샘플의 연속측정이 가능합니다. 각 샘플의 조건을 바꿔 측정할 수도 있습니다.



고속측정

고농도부터 낮은 농도 샘플까지 최적의 측정위치를 자동조정하여 약 1분 이내 고속측정이 가능합니다.



컴팩트한 디자인

24cm의 장치폭은 어떤 현장에서도 설치하기 쉬운 사양입니다.



설치면적 30% 감소





오염이 적음

각 셀이 독립되어 있기 때문에 오염의 우려가 없습니다.



입경 0.1nm 10µm*1

농도범위 0.00001 **40**%*2

온도범위 0 ~ 90℃

동영상보기



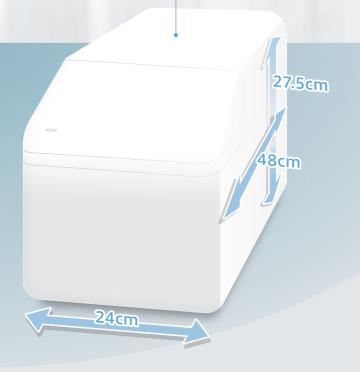




편리한 소프트웨어

복잡한 조작 없이 누구나 쉽게 측정할 수 있습니다.

₩ 자세한 내용은 4p를 참조하세요





AS50 사용시 최대 50개 샘플 연속 측정 가능

AS50은 샘플을 최대 50개 까지 세트로 장착, 측정 도중에도 커버를 열어 샘플을 추가할 수 있습니다.





간단하고 편리한 샘플세트

미리 셋팅해놓은 회전식 테이블 셀로 한번에 교체 가능합니다.



유기용매 대응 셀

기존보다 더 적은 샘플용량으로도 측정이 가능합니다. (0.4ml 이상)



- *1 AS50의 경우 3nm ~ 10µm, nanoSAQLA90의 경우 0.6nm ~ 3µm *2 PS Latex입자: 0.00001 ~ 10%, 타우로콜린산: ~ 40% *3 Batch 셀을 사용한 경우. 5종 연속 측정 셀이나 디스포 셀을 사용하는 경우는 15 ~ 40℃

복잡한 조작 없이 쉽게 측정 가능한 소프트웨어

STEP1. 조건 설정

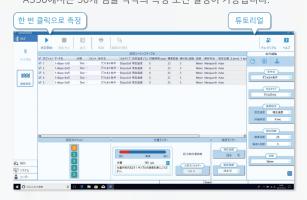
1 튜토리얼

안내를 따라 간단하게 설정할 수 있습니다.



2 시퀀스 테이블

5개 샘플 각각의 측정 조건을 쉽게 설정할 수 있습니다. *AS50에서는 50개 샘플 각각의 측정 조건 설정이 가능합니다.



STEP2. 측정

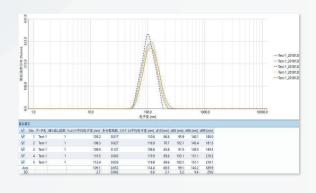
3 한 눈에 볼 수 있는 측정 화면

측정 중인 샘플의 변화를 추적할 수 있는 입경 모니터 플롯이나 입경 분포의 타당성을 확인할 수 있는 자기상관 함수와 피팅이 화면 1에 표시됩니다.



4 여러 샘플의 측정 결과를 한 번에 표시 가능

여러 해석 결과를 표시한 경우 자동으로 겹쳐 표시됩니다.



STEP3. 해석

5 결과 출력 방식 선택 가능

출력시 PDF 또는 CSV 형식 파일 중 선택 가능합니다. 화상 데이터의 복사 또한 가능합니다.



6 결과를 일괄적으로 간단하게 관리

최대 50개 샘플의 해석 결과 파일을 따로 열람할 필요 없이 한 목록에서 평균 입자 지름, D50 등을 볼 수 있습니다.

	No.	7-98	繰り返し回数	キュルラント平均粒子径 (nm)	多分数指数	tx19" 5%平均粒子径 [nm] d10 [nm]	d50 (nm)	d90 (nm)	d99 (nm)	
v	1	Test-1	1	119.5	0.043	128.7	76.3	111.6	163.0	220.5
M	2	Test-1	2	119.0	0.051	127.8	71.5	109.3	168.9	221.
Ø	3	Test-1	3	120.1	0.069	132.8	71.6	112.2	178.5	268.
Ø.	4	Test-2	1	120.1	0.068	129.2	72.3	110.5	171.0	222.
V	5	Test-2	2	120.4	0.015	127.0	74.7	110.1	161.0	220.
Ø	6	Test-2	3	121.1	0.026	129.1	76.3	111.9	164.0	220.
Z	7	Test-3	1	124.2	0.000	130.1	81.2	113.3	161.1	219.
M	8	Test-3	2	122.8	0.019	130.7	79.1	113.5	164.5	220.
V	9	Test-3	3	121.3	0.079	125.2	71.3	106.9	163.6	221.
Z	10	Test-4	1	124.1	0.064	130.2	71.7	109.1	175.1	268.
Ø	-11	Test-4	2	123.9	0.064	135.0	80.5	117.0	172.4	221.
V	12	Test-4	3	124.6	0.028	132.9	79.3	115.1	169.1	221.
V	13	Test-5	1	120.6	0.067	130.2	71.1	108.9	176.2	268.
V	14	Test-5	2	122.7	0.029	131.2	79.1	113.9	165.7	220
Ø	15	Test-5	3	122.9	0.011	129.9	78.3	112.9	163.6	220
Z	16	Test-6	1	120.9	0.000	126.4	77.8	110.7	155.2	184.
Ø	17	Test-6	2	119.7	0.033	127.8	74.7	110.6	162.9	220.
Z	18	Test-6	3	120.5	0.029	128.2	75.4	111.1	163.0	220.
Avq		Y 7	- 1	186.3 324.3	0.057	326.0 981.8	93.0 86.0	339.6 1139.1	515.3 1744.7	611.

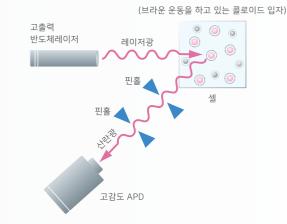
광산란을 이용하여 입경을 측정하는 "동적광산란법"

용액 속의 입자는 입경에 의존한 브라운 운동을 하고 있기 때문에 이 입자에 빛을 조사하여 얻는 산란광은 작은 입자의 경우 빠른 흔들림, 큰 입자의 경우 느린 흔들림을 보입니다. 흔들림의 정도를 광자상관법으로 해석함으로써 입경과 입도분포를 구합니다.

$G_2(\tau) = 1 + \alpha (G_1(\tau))^2$ $G_1(\tau) = \exp(-Dq^2\tau)$ = $kT/3\pi\eta D$ ··· Einstein-Stokes d

 $G_2(\tau)$, $G_1(\tau)$: 이차, 일차 자기상관함수 D : 확산계수 T : 상관시간 d : 유체역학적 지름 : 산란벡터 : 볼츠만상수 η : 용매의 점도

: 절대온도



브라운 운동의 궤적

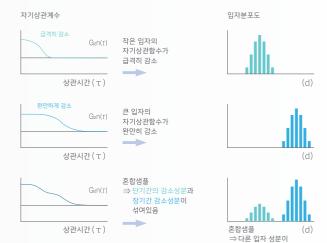






해석의 흐름

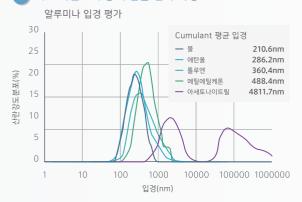




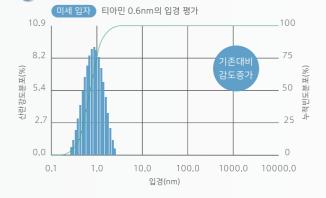
분포도에 표시됨

어플리케이션

1 서로 다른 5개 용매 샘플 연속 측정

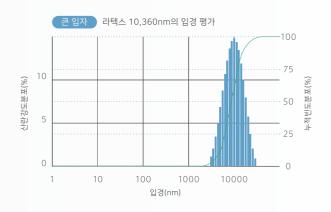






온도 Gradient 기능을 사용한 측정





제품구성



nanoSAQLA

측 정 원 리	동적광산란법
광 원	고출력 반도체 레이저 (660nm, 70mW) *1
검 출 기	고감도 APD
연 속 측 정	최대 5종 샘플
측 정 범 위	0.1nm ~ 10μm
대 응 농 도	0.00001 ~ 40% *2
온 도	0 ~ 90℃ (온도 Gradient 기능 있음) *3
샘 플 용 량	각 셀: 1.2ml 이상, 미량 셀: 20µl 이상
제 품 크 기	240(W) x 480(D) x 375(H)mm
소 비 전 력	AC 100 ~ 240V 50/60Hz, 250VA
중 량	약 18kg

^{*1} 레이저에 관한 안전기준(JIS C 6802) 클래스 1로 구분됨

	평균입경해석 (cumulant 법)
	입경분포해석
	(Marquard 법/Contin 법/NNLS/Unimodal 법)
. = = 0 0	입도분포 오버레이
소프트웨어	연상관계수, 잔차플롯
	입경모니터
	입경표시범위
	분자량 계산 기능
	21 CFR Part 11 대응 *4
옵 션	미량 셀(셈플액: 20 ~ 90µl), 형광커트필터
	•

^{*3} Batch 셀 홀더로 석영셀을 사용한 경우.

연 속 측 정

측 정 범 위 시 료 부

*4 옵션

AS50

연 속 측 정	최대 50개
측 정 범 위	3nm ~ 10μm
대 응 농 도	0.001 ~ 40%
 온 도	15 ~ 40℃

샘 플 용 량	AS50 셀: 0.4ml 이상
71 # 7 71	240(W) x 480(D) x 275(H)mm
제 품 크 기	(nanoSAQLA + AS50: 480(W) x 480(D) x 375(H)mm)
중 량	12kg (nanoSAQLA + AS50: 30kg)

0.00001 ~ 40% (라텍스 상한: 0.01%) 0 ~ 90℃ (온도 Gradient 기능 있음)*2

사면투과 셀

nanoSAQLA 90

광 원	고출력 반도체 레이저 (660nm, 70mW) *1
검 출 기	고감도 APD
측 정 범 위	0.6nm ~ 3μm
측 정 각 도	90°

주의) nanoSAQLA90에서는 5검체 연속 측정 불가

- *1 레이저에 관한 안전기준(JIS C 6802) 클래스 1로 구분됨
- *2 석영 셀을 사용한 경우
- 기재한 제품의 외관·사양은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 회사명, 상품명 등은 각 회사의 상표·등록상표입니다.
- 이 카탈로그에 기재된 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

주식회사 디에이드

서울시 금천구 서부샛길 606, 대성디폴리스 A동 30층 A10-5호

TEL 02-6953-9814 FAX 02-6958-9814 E-mail theaid@theaid.co.kr
Homepage www.theaid.co.kr



^{*2} PS Latex 입자: 0.00001 ~ 10%, 타우로콜린산: ~40%

⁵종 연속 측정 셀이나 디스포셀을 사용하는 경우는 15 ~ 40℃